

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

STUDIJŲ MODULIO

Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedra

A dalis

Modulio pavadinimas

Mikroskopijos metodai medžiagų mikrostruktūrų tyrimuose

Modulio grupė	Studijų dalyko
Modulio blokas	Doktorantūros specialybės dalykai
Priklausomybė	Katedros

Modulio kodas

Fakultetas		Katedra		B, A, M, I, D		Modulio Nr.*	
M	E	M	K	D		24002	

* modulio registracijos numeris katedroje

Studijų forma		Paskaitoms	Lab. darbams	Pratyboms	Aud. darbui	Sav. darbui	Iš viso
Nuolatinės studijos	F	48	0	0	48	112	160
Iššęstinės studijos	I						

Modulio tikslas

Suteikti naujausias žinias apie mikroskopijos metodus, naudojamus medžiagų mikrostruktūroms analizuoti.

Modulio tikslas (anglų kalba)

To provide up-to-date knowledge of microscopy techniques used to analyze the microstructures of materials.

Suteikiamos žinios ir gebėjimai

Išgyjamos naujos žinios apie pažangius mikroskopijos metodus, tokius kaip SEM, TEM ir AFM. Bus mokoma tirti struktūrines, topografines ir mechanines medžiagų savybes mikro ir nano skalėse. Taikant šiuos metodus, studentai gebės analizuoti medžiagų mikrostruktūras ir identifikuoti defektus, taikyti matematinius modelius duomenų ir vaizdų analizei

Suteikiamos žinios ir gebėjimai (anglų kalba)

New knowledge of advanced microscopy techniques such as SEM, TEM, and AFM will be gained. The study of materials' structural, topographic, and mechanical properties at the micro and nano scales will be taught. By applying these methods, students will be able to analyze the microstructures of materials and identify defects, as well as apply mathematical models for data and image analysis

Modulio anotacija

Šis modulis sukurta siekiant suteikti išsamų supratimą apie pažangius mikroskopijos metodus, skirtus medžiagų mikrostruktūrų analizei įvairiais masteliais, pradedant nuo mikroskalės iki nanoskalės. Studentai išmoks įvairių mikroskopijos metodų principų, jų taikymo medžiagų moksle ir kaip juos panaudoti medžiagų savybėms apibūdinti ir mikrostruktūrų ypatybėms analizuoti. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tokioms technikoms kaip skenuojanti elektronų mikroskopija (SEM), perdavimo elektronų mikroskopija (TEM) ir atominės jėgos mikroskopija (AFM), įskaitant jų variantus ir pritaikymą mechaninei ir topografinėi analizei, taip pat korozijos ir defektų tyrimams

Modulio anotacija (anglų kalba)

This module is designed to provide an in-depth understanding of advanced microscopy techniques for the analysis of material microstructures at various scales, ranging from the microscale to the nanoscale. Students will learn the principles behind different microscopy methods, their applications in materials science, and how they can be employed to characterize material properties and analyze microstructural features. Special emphasis will be placed on techniques such as Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), and Atomic Force Microscopy (AFM), including their variants and applications for mechanical and topographic analysis, as well as in corrosion and defect studies.

Literatūra (autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, metai)

1. Voigtländer, B. Atomic Force Microscopy; Springer, 2019; ISBN 303013654X
2. Bard, A.J.; Mirkin, M. V Scanning Electrochemical Microscopy; CRC Press, 2012; ISBN 1439831122
3. Zuo, J.M.; Spence, J.C.H. Advanced Transmission Electron Microscopy; Springer, 2017; ISBN 1493966057
4. Ul-Hamid, A. A Beginners' Guide to Scanning Electron Microscopy; Springer, 2018.

Savarankiško darbo turinys

Užduoties pavadinimas	Sav. darbo apimtis vienai užduočiai					Užduočių skaičius				Iš viso valandų			
	Rėžis	Priimta				NL(S)	I(S)	I(T)	NL(T)	NL(S)	I(S)	I(T)	NL(T)
		NL(S)	I(S)	I(T)	NL(T)								
Kitos savarankiškos studijos	1-200	48				1				48			
Referatas	8-24	24				1				24			
Pasirengimas atsiskaitymui	16-40	40				1				40			

Savarankiško darbo grafikas

Užduoties tipas		užduoties pateikimo(*) ir atssikaitymo(+) savaitė																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nuolatinė	Referatas	*	1																		
		+								1											

Modulio sudarytojai (vardas,pavardė)
Justinas Gargasas
Inga Morkvėnaitė

Modulio egzaminuotojai (vardas, pavardė):
Justinas Gargasas
Inga Morkvėnaitė

Katedros vedėjas (vardas, pavardė):
Irmantas Gedzevičius

Doktorantūros komisijos nutarimas

1. Modulis atestuojamas	
2. Modulis skirtas mokslo kryptčiai:	Medžiagų inžinerija
3. Modulio atestacija galioja: nuo	2024-09-01 iki 2029-08-31

Modulį atestavo
Mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas (vardas, pavardė)

Viktor GribniakData2024-10-30

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
STUDIJŲ MODULIO

Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedra

B dalis

Modulio pavadinimas

Mikroskopijos metodai medžiagų mikrostruktūrų

Modulio pavadinimas (anglų kalba)

Microscopy Techniques for Materials Microstructure

Modulio kodas

Kreditai

Atsiskaitymo forma

Fakultetas	Katedra	B, A, M, I, D		Modulio Nr.*	Iš viso:	Iš jų: KD, KS, KP	I, E1, E2, E, BE, BD, TD, A	KD, KS, KP
M	E	M	K	D	24002	6	0	E

* modulio registracijos numeris katedroje

Studijų forma

Paskaitoms

Lab. darbams

Pratyboms

Aud. darbui

Sav. darbui

Iš viso

Nuolatinės studijos	F	48	0	0	48	112	160
Išėstinės studijos	I						

Paskaitų temų sąrašas

Temos (darbo) pavadinimas	Valandų skaičius			
	NL(S)	I(S)	I(S)	NL(T)
1. Mikrostruktūrų ir medžiagų savybių įvadas.	4			
2. Mikroskopijos ir skiriamosios gebos principai.	4			
3. Skenuojanti elektroninė mikroskopija (SEM), skirta mikrostruktūrinei analizei.	6			
4. Transmisijos elektroninė mikroskopija (TEM), skirta nanoskalės analizei.	6			
5. Atominės jėgos mikroskopija.	4			
6. Atominės jėgos mikroskopija topografinėi analizei.	4			
7. Atominės jėgos mikroskopija mechaninių savybių tyrimams.	6			
8. Atominės jėgos mikroskopijos modelių taikymas.	4			
9. Skenuojanti elektrocheminė mikroskopija. Įvadas.	4			
10. Skenuojanti elektrocheminė mikroskopija korozijos ir defektų tyrimams.	6			
Iš viso:	48			

Modulio sudarytojai (vardas,pavardė)
Justinas Gargasas
Inga Morkvėnaitė

Modulio egzaminuotojai (vardas, pavardė):
Justinas Gargasas
Inga Morkvėnaitė

Katedros vedėjas (vardas, pavardė):
Irmantas Gedzevičius

Doktorantūros komisijos nutarimas

1. Modulis atestuojamas			
2. Modulis skirtas mokslo kryptčiai:	Medžiagų inžinerija		
3. Modulio atestacija galioja: nuo	2024-09-01	iki	2029-08-31

Modulį atestavo
Mokslo kryptties doktorantūros komisijos pirmininkas (vardas, pavardė)

Viktor Gribniak

Data2024-10-30